照明の発光タイミング遅延による シーンのインパルス応答の時間高分解能化

岡本 貴典^{1,a)} 田中 賢一郎^{2,1} 久保 尋之¹ 舩冨 卓哉¹ 向川 康博¹

概要:シーンに対して超短時間のインパルス光を照射した際に反射光として観測されるインパルス応答を 超短時間露光で撮影した画像は、相互反射や散乱光の解析に利用できるため、近年注目を集めている.し かし、そのような超短時間の現象を直接計測するためには特殊な機材が必要となる.本研究では、安価な Time of Flight (ToF) カメラを用いてシーンのインパルス応答を推定する手法を提案する.主に距離計測 のために用いられる ToF カメラでは、数十ナノ秒の時間分解能のインパルス応答を推定できるが、これは 数メートルの光伝播に相当するため、時間分解能が不十分である.そこで、照明のケーブル長を変化させ ることで光源の発光タイミングをナノ秒単位で制御し、様々な発光タイミングで得られた複数の画像を計 算処理することによって仮想的に時間分解能を向上させる.実際にケーブル長を変化させる簡単な回路と 市販の ToF カメラを組み合わせることで、ナノ秒単位の時間分解能が得られることを確認した.

1. はじめに

ー般的なカメラでシーンを撮影すると、シーン中の光源 を出た光線は、反射や散乱を繰り返すことで強度に変化が 生じ、その強度はカメラによって記録される.

光源を出た光線は、シーン中で反射や散乱を繰り返し、 その強度がカメラで記録される.一般的なカメラで記録さ れた画像には、様々な光学現象を生じた結果がまとめて記 録されている.一方、近年では、シーンに対して超短時間 のインパルス光を照射した際に反射光として観測されるイ ンパルス応答が、相互反射や散乱光の解析に利用できるた めに注目を集めている.このインパルス応答を解析するこ とにより、光がシーン中でどのように伝播していくのかを 詳細に解析することができる.

従来より,いわゆる「高速度カメラ」が様々な物理現象 の解析に役立てられてきた.例えば,1秒間に100万フ レーム撮影すれば,1フレームあたり1マイクロ秒に相当 するため,爆発や衝突などの瞬時の現象を詳細に解析でき る.しかし,1マイクロ秒の間に光は約300mも進んでし まう.すなわち,光の伝播を対象とすると,従来の「高速 度カメラ」はあまりにも遅すぎる.例えば,室内で天井の 照明機器から出た光が壁を照らし,人間の目に到達するま での光伝播の様子を計測しようとした場合,ナノ秒単位の 「超高速」撮影が必要となる.ちなみに,1ナノ秒の間に光

1 奈良先端科学技術大学院大学

は約 30cm しか進まない.

これまで、そのような計測をしようとすれば特殊な機材 が必要であった. Velten ら [1] はナノ秒以下での光伝播の 可視化を実現したがフェムトレーザ等の極めて特殊で高価 な機材を必要とした.Heide ら [2] は ToF カメラを用いた 比較的安価なデバイスを開発しているが、特殊な制御装置 が必要であるという意味では変わりはない. 同様の機材を 用いた光伝播の可視化は他にも複数の研究者によって開発 されている. Kadambi ら [3] は光源の発光を FPGA を用 いて時間符号化することで、複数光路を持つシーンの光伝 播を分離した. O'Toole ら [4] はエピポーラ拘束を利用す ることで、光伝播の直接反射、鏡面相互反射、大域成分の 分解を行った. Peters ら [5] は,数時間に及ぶ計測および 光伝播の復元を、三角モーメント問題を解くことで、ビデ オレートまで高速化した.また,ToF カメラを用いたシー ンの解析も、相互反射があるシーンでのロバストな深さ 推定 [6], 偏光や照度差ステレオを利用した正確な形状復 元 [7], [8], 半透明物体の形状復元 [9], 散乱媒体中の光伝播 の解析及びイメージング [10],物体の移動速度の推定 [11] のように様々に行われている. また, Gkioulekas ら [12] は 光の干渉現象を利用し、光コヒーレントトモグラフィの原 理で、小さいスケールの光伝播の可視化及び様々な物体の 光伝播の解析を行った.干渉を利用する方法においても, 高価な光学部品やマイクロスケールの正確な位置合わせが 必要であり、特殊な計測装置であることに変わりはない.

本研究では、市販されている安価な ToF カメラを用いて

² 大阪大学

^{a)} okamoto.takanori.oo3@is.naist.jp

情報処理学会研究報告 IPSJ SIG Technical Report

シーンのインパルス応答を推定する手法を提案する.距離 計測のために用いられる ToF カメラでは,数十ナノ秒の 露光時間の画像を撮影できるが,これは数メートルの光伝 播に相当するため,時間分解能が不十分である.そこで, 照明のケーブル長を変化させることで光源の発光タイミン グをナノ秒単位で制御し,様々な発光タイミングで得られ た複数の画像を計算処理することによって時間分解能を向 上させる方法を提案する.

2. ToF カメラを用いたインパルス応答の推定

本章では,距離計測に用いられる ToF カメラを用いて, シーンのインパルス応答を推定する方法について述べる.

2.1 ToF カメラの動作原理

ToF カメラは,光源から発せられた光が物体表面で反射 してカメラに到達するまでの時間を計測することで,物体 までの距離を測定するデバイスである.物体までの距離 *d* は,照射した光が物体表面で反射し,センサに到達するま での時間遅れ ₇ を用いて

$$d = \frac{c\tau}{2} \tag{1}$$

で求められる.ただし, c は光速である.このとき,距離を 1mm の分解能で測るためには,約 3.3 ピコ秒(300GHz) の計測が必要であり,超高周波デバイスが必要となるため, 画像を構成する多数の画素で時間遅れを直接計測すること は難しい.

そのため、現在実用化されている ToF カメラは、間接 ToF 方式と呼ばれる手法が採用されている. 間接 ToF 方式 では、数十ナノ秒の撮影を連続して複数行うことで、計算 により間接的に時間遅れを計測する.本稿では、間接 ToF 方式の中でも、数十ナノ秒幅の矩形パルス光を照射する間 接 ToF 方式を仮定して議論を進める.

反射光の時間遅れは、矩形パルス光の発光時間 T のも とでの、露光タイミングを連続させて撮影した 2 枚の画像 I_1, I_2 から得ることができる。図 1 に示すように、 I_1 は照 明の発光開始と同時に露光を開始し、露光時間 T で撮影 した画像であり、 I_2 は露光開始タイミングを T ずらして 撮影した画像である。このとき、反射光の時間遅れ τ は、

$$\tau = \frac{I_1}{I_1 + I_2} T \tag{2}$$

のように計算できる.従って,式 (1) により物体までの距 離を計測できる ^{*1}.

2.2 インパルス応答による反射光の歪み

前節では,照射光と反射光は理想的な矩形波であると仮 定した距離計測の原理を説明した.しかし,実際には,照





図 2: 散乱を生じるシーンと予想されるインパルス応答

射光と反射光の波形は異なり,シーンの幾何学的・光学的 特性に応じて歪んだ反射光が計測される.照射光がシーン 中で一度だけ反射して ToF カメラに到達する場合,イン パルス応答 r(t) はデルタ関数となり,結果的に照射光と反 射光は同じ波形になる.しかし,図2に示すような表面下 散乱を含むシーンでは,光が物体内部で散乱を繰り返すた め,インパルス応答は時間軸方向に広がりを持つと考えら れる.また,図3に示すような相互反射等により複数の光 路を含むシーンでは,インパルス応答 r(t) が複数のピーク を持つと予想される.従って,照射光と反射光の波形は必 ずしも一致するものではなく,シーンの幾何学的・光学的 特性に応じて反射光は歪んだ波形となる.

ToF カメラに到達する反射波形は,照射波形 l(t) とシーンのインパルス応答 r(t) の畳み込みである. さらに, ToF カメラの観測 i は,反射波形の一部を露光関数で時間積分したものであるため,

$$i = \int g(t) \int l(t-s)r(s)dsdt$$
(3)

と表される. ただし, g(t) は ToF カメラの露光関数であ り,ある時刻 t における露光感度を表す.本稿では,露光 しない時間区間は 0,露光する時間区間は 1 となる 2 値の 関数と仮定しているが,一般には連続値である.なお,本 研究における ToF カメラの観測は画素ごとに独立してい るが,表記の簡単化のためカメラの画素 p は省略する.

^{*1} 実際には環境光の影響を取り除く等の目的のためにさらに多くの 画像を撮影しているが、本稿では説明を割愛する.



図 3: 相互反射を生じるシーンと予想されるインパルス応 答

2.3 ToF カメラを用いたインパルス応答の推定

前節で述べたように,反射波形はシーンの幾何学的・光 学的特性,つまりインパルス応答に応じて歪む.逆に言え ば,インパルス応答は,シーンを解析するための重要な手 がかりとなりうる.そこで我々は,ToFカメラを用いてイ ンパルス応答を推定することを目的とする.

仮に、ToF カメラの発光と露光を自由に制御することが できれば、原理的にはシーンのインパルス応答を計測する ことが可能である。発光と露光の時間を短くし、露光タイ ミングを細かく変化させて撮影することで、露光タイミン グのサンプリング間隔と等しい分解能のインパルス応答が 得られる。発光パルス幅、および露光時間を極限まで短く したとき、発光パルスl(t)および露光g(t)はデルタ関数 $\delta(t)$ とみなせる。そのため、少しずつ露光タイミングをず らして撮影すると、インパルス応答を直接計測することに なる。

$$i(t) = \int \delta(t-u) \int \delta(u-s)r(s)dsdu \qquad (4)$$
$$= r(t) \qquad (5)$$

しかし、この観測は発光パルス幅および露光時間を極限ま で短くしなければ実現できず、超高周波デバイスが必要と なる直接 ToF 方式の計測を実現することと等価であるた め、容易ではない、そこで本研究では、市販されている間 接 ToF 方式のデバイスによって同等の計測を実現するこ とを考える.

一般的な間接 ToF 方式のデバイスでは,数ナノ秒~数+ ナノ秒での露光タイミング,また露光時間の制御が限界で あり,露光 g(t) はデルタ関数とはみなせない.また照射波 形 l(t) は数+ナノ秒の矩形パルス光が仮定され,これもデ ルタ関数とはみなせない.発光デバイスの限界から,現実 にはきれいな矩形波形となるわけでもない.このような間 接 ToF 方式のカメラを用いた場合,時間方向にボケたシー ンのインパルス応答をカメラの露光時間の分解能で計測す ることになる.



図 4: 光源移動による発光タイミング遅延

間接 ToF 方式のカメラで上述と同様に露光タイミング をずらし複数回撮影を行う場合, j 回目の露光設定におけ る観測 i_i は

$$i_j = \int g_j(t) \int l(t-s)r(s)dsdt$$
(6)

と表される.ただし, $g_j(t)$ は,j回目の露光設定における 露光関数である.ここで撮影される画像列は,照射波形が 畳み込まれたインパルス応答の低時間分解能な計測に相当 する.

2.4 照明の微小な発光タイミング遅延

前節で述べたように,高時間分解能でのインパルス応答の推定のためには,露光時間や発光幅をより短く制御する必要があるが,市販されている一般的な間接 ToF 方式のデバイスでは,数ナノ秒~数十ナノ秒での制御が限界である.そのため,我々は,発光パルスは固定したまま,光源の発光タイミングを設定された露光時間よりも細かく遅延させながら観測を行い,得られた複数の低時間分解能の観測から計算により高時間分解能を持つインパルス応答を推定する.

発光タイミングを遅延させる簡単な方法として,(a)光 源を移動する方法と,(b)撮像センサと光源の間に遅延回 路を挿入する方法の,二通りが考えられる.前者の(a)は, 図4のように,光源位置を光軸上で前後させることで,光 源からカメラまでの光の総飛行距離を変化させる方法であ る.光路長を変化させることができるため,撮像センサに 到達するまでの時間を光源の位置によって制御することが できる.この方法は簡便に実施できるが,距離に応じた光 量の変化や照明の持つ配光特性による明るさの変化が生じ てしまうという問題があり,正確なアライメントと光源の キャリブレーションが必要である.

一方,後者の(b)は,発光のタイミングを制御している 同期信号を遅延させる方法である.ToFカメラの光源は, 撮像センサ側で生成された同期信号が光源に到達した時 に発光する.電気の伝わる速度は光の速度と同等であるた め,撮像センサと光源間を繋ぐケーブル長を変化させる事



図 5: ケーブル長設定による発光タイミング遅延

で,撮像センサ側から送られる電気信号が光源に到達する までの時間を遅延させることができる.この方法では図 5 のように長さの異なる複数のケーブルをスイッチにより選 択する事で,発光タイミングを容易に変更することができ る.このような単純な回路では,遅延タイミングを高精度 に制御することは難しいだけではなく,同期信号の波形に も影響を与えることになり,照射波形の変化を招く.しか し,この照射波形の変化はフォトダイオードセンサとオシ ロスコープを用いて容易に確認でき,計算処理によりその 影響を補正することができる.そのため,本研究では遅延 回路の挿入により照明の発光タイミングの制御を行う.

ケーブル長設定により照射波形が変化するため,遅延の 設定に応じて観測が変化する. k 番目のケーブル長設定に おける観測 *i_{ik}* は,

$$i_{j,k} = \int g_j(t) \int l_k(t-s)r(s)dsdt$$
(7)

と表される.ただし、 $l_k(t)$ は、ケーブル長設定 kにおける、照明の微小な発光遅延を含む照射波形である.

式(7)は離散化すると、次のように記述できる.

$$i_{j,k} = \mathbf{g}_j^T \mathbf{L}_k \mathbf{r} \tag{8}$$

ただし、 \mathbf{g}_j は露光設定 j における露光を表すベクトル、 \mathbf{L}_k は k 番目の照射波形の畳み込みを表す行列、 \mathbf{r} は離散化されたインパルス応答である.

2.5 インパルス応答の高分解能化

ケーブル長を変更することで発光タイミングを細かく遅 延させることができる一方で,計測できる数はケーブルの 本数に限られてしまう.そこで,図6に示すように,ToF カメラの露光設定の変更と組み合わせて様々な発光タイミ ングで観測する.露光設定をn通りと,ケーブル長設定を m通りを組み合わせたすべての観測iは次のように線形に 表現される.

$$\mathbf{i} = \mathbf{GLr} \tag{9}$$

ただし,



図 6: 露光と発光タイミング制御による高分解能化の流れ

$$\mathbf{i} = \begin{bmatrix} i_{1,1} & i_{1,2} & \cdots & i_{1,m} & i_{2,1} & i_{2,2} & \cdots & i_{n,m} \end{bmatrix}^{T}$$
$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} \mathbf{g}_{1}^{T} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{g}_{1}^{T} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{g}_{1}^{T} \\ \mathbf{g}_{2}^{T} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{g}_{2}^{T} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{g}_{n}^{T} \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} \mathbf{L}_{1}^{T} & \mathbf{L}_{2}^{T} & \cdots & \mathbf{L}_{m}^{T} \end{bmatrix}^{T}$$

露光設定は既知であり,照射波形は計測可能であるため, 行列 GL は既知の行列となる.そのため,十分な観測数が あれば,インパルス応答 r は最小二乗法の枠組みで

$$\mathbf{r} = (\mathbf{GL})^+ \mathbf{i} \tag{11}$$

のように線形に求めることができる. ただし, (GL)⁺ は 疑似逆行列である.

実際には、センサシフト方式の超解像問題 [13] と同様 に、行列 GL は性質がよくないため、式 (11) に示す計算 は不安定である.しかしながら、インパルス応答が負の値 を持たないという性質を利用することで、よりロバストな 推定が期待される.インパルス応答の推定は、次のような 非負拘束付き最小二乗法問題に変換できる.

$$\operatorname{argmin} \|\mathbf{i} - \mathbf{GLr}\|_2^2 \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{r} \succeq 0 \tag{12}$$

式 (12) は凸最適化問題であるため,多項式時間で最適解 を得ることができる.

3. 実験

3.1 遅延回路の作成と照射波形の計測

発光タイミングを遅らせるための遅延回路は,図7に 示す通り作成した.長さの異なるケーブルをロータリース イッチに接続することで,ToFカメラと光源との間の総



図 7: ToF カメラと遅延回路の組合せ



図 8: オシロスコープにより計測した照射波形

ケーブル長を変更できる. それぞれのケーブル長は,約1 ナノ秒ごと遅延されるように,約30mm ずつ長くなるよ うに調節した. 我々が実験に用いる ToF カメラ(浜松ホト ニクス製 S11963-01CR)は,最小の露光遅延設定が5ナ ノ秒であるため,5本の異なるケーブルを使用した.

実際に、ロータリースイッチを切り替えることで、光源 の照射パルスが遅延される様子をオシロスコープ(Pico Technology 製 Picoscope 6404D)を用いて確認した. オシ ロスコープは,一つ目のプローブでカメラ側での同期信号 を計測し、二つ目のプローブでフォトダイオード (Si PIN フォトダイオード S5973-01) を用いて光源の照射波形を計 測した.図8に、計測した照射波形を示す。約1ナノ秒ご とに発光が遅れていく様子が確認できる.また回路の電気 的特性により,ケーブル長が長くなるほど発光幅も広がっ ており、2.3章で述べたように波形が矩形でないことも確認 された. この広がりも含めて計測データから行列 L を作成 する.また1ナノ秒単位の発光タイミング遅延により観測 を行うので,用いる照射波形は図8の各波形の対して,1ナ ノ秒でダウンサンプリングしたものを用いた. また m=5, n=15とし, \mathbf{g}_{i}^{T} , \mathbf{L}_{k} , rをそれぞれ 1×80, 80×20, 20×1 の行列として表現した.

3.2 シミュレーション実験

まず始めに、遅延回路の挿入により時間高分解能化を行



図 9: デルタ関数を仮定した場合のインパルス応答に対す る推定結果



図 10:時間的に広がるインパルス応答に対する推定結果



図 11: 複数のピークを持つインパルス応答に対する推定結 果

う原理を検証するために,シミュレーション実験を行った.シミュレーションでは,3.1章で実際に計測した照射 波形を用いて,所与のインパルス応答に対し,観測を計算 によって求めた.式(12)によりインパルス応答を推定し, 真値と比較を行った.また,比較のため,遅延回路を用い ずに,ToFカメラの露光設定だけで得られるデータを用い た低時間分解能な推定結果とも比較した.

まず,シーンのインパルス応答がデルタ関数である場合 について確認を行った.図9に入力となるインパルス応 答,および推定結果を示す.遅延回路を用いない場合,カ



図 12: 実験環境



図 13: 複数の奥行きがあるシーンでのインパルス応答の推 定

メラの時間分解能は5ナノ秒であるため,5ナノ秒の分解 能でしか推定できないのに対して,遅延回路を用いると, 1ナノ秒の分解能で推定されている.次に,散乱媒体のよ うに,インパルス応答が時間的に広がるシーンについて確 認を行った.図10に結果を示す.この場合も同様に,遅 延回路を用いたほうが,細かく推定されていることが分か る.最後に,相互反射や半透明な層構造を持つシーンのよ うに,インパルス応答に複数のピークが立つシーンに対す る実験を行った.図11に結果を示す.このシーンに対し ても同様に遅延回路の有効性が確認された.

3.3 実環境実験

次に,実際にToFカメラを用いて,図12のように網戸 と机をシーン中に配置して撮影を行った.このシーンで は,網戸からの反射光が到達してから,18ナノ秒後に机か らの反射光が到達するよう3mの間隔を開けて,網戸と机 を配置した.実際に,遅延回路のケーブル長とカメラの露 光設定を変えながら撮影した画像から,インパルス応答の 推定を行った結果を図13に示す.推定されたインパルス 応答には二つのインパルスに近いピークがあり,高時間分 解能なインパルス応答が推定されていることが分かる.ま た,二つのピークの幅は約18ナノ秒離れており,これは 距離に換算すると約6mで,網戸から反射しセンサに到達 する光路と机から反射しセンサに戻る経路の差分に等しい ため、インパルス応答が正確に推定されていることが分か る.網戸の反射よりも、後ろの白い机の反射光のほうが強 いことも、ピークの高さから観察できる.

4. まとめ

本研究では、市販の ToF カメラと簡単な遅延回路を組み 合わせることで、シーンのインパルス応答を高時間分解能 で推定する手法を提案した.推定したインパルス応答は、 シーンの幾何学的・光学的特性の解析に利用することが期 待される.シミュレーションと実環境による実験を行い、 提案手法の有効性を確認した.しかし1ナノ秒の時間分解 能ではまだまだ時間分解能が足りず、現状では適用できる シーンが限定される.インパルス応答を利用したシーンの 解析例として、材質推定等があげられるが、これらに応用 するためには、さらなる高時間分解能化が必要である.そ のためにはさらに細かい単位での発光タイミング制御が必 要であるが、実験に用いた遅延回路ではナノ秒以下の単位 で発光タイミングがわずかに変化するため、遅延回路によ る信号伝送の精度向上が必要であると考えられる.

参考文献

- A. Velten, D. Wu, A. Jarabo, B. Masia, C. Barsi, C. Joshi, E. Lawson, M. Bawendi, D. Gutierrez, and R. Raskar, "Femto-photography: Captureing and Visualizing the Propagation of Light," Proc. SIGGRAPH, 2013.
- [2] F. Heide, M. B. Hullin, J. Gregson, and W. Heidrich, "Low-budget Transient Imaging using Photonic Mixer Devices" Proc. SIGGRAPH, 2013.
- [3] A. Kadambi, R. Whyte, A. Bhandari, L. Streeter, C. Barsi, A. Dorrington, and R. Raskar, "Coded Time of Flight Cameras: Sparse Deconvolution to Address Multipath Interference and Recover Time Profiles," ACM Transaction of Graphics (ToG), 2013.
- [4] M. O'Toole, F. Heide, L. Xiao, M. B. Hullin, W. Heidrich, and K. N. Kutulakos, "Temporal Frequency Probing for 5D Transient Analysis of Global Light Transport," ACM Transaction of Graphics (ToG), 2014.
- [5] C. Peters, J. Klein, M. B. Hullin, and R. Klein, "Solving Trigonometric Moment Problems for Fast Transient Imaging," Proc. SIGGRAPH Asia, 2015.
- [6] D. Freedman, E. Krupka, Y. Smolin, I. Leichter, and M. Schmidt, "SRA: Fast Removal of General Multipath for ToF Sensors," Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV), 2014.
- [7] C. Ti, R. Yang, J. Davis, Z. Pan, "Simultaneous Timeof-Flight Sensing and Photometric Stereo With a Single ToF Sensor," Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2015.
- [8] A. Kadambi, V. Taamazyan, B. Shi, and R. Raskar, "Polarized 3D: High-Quality Depth Sensing with Polarization Cues," Proc. International Conference on Computer Vision (ICCV), 2015.
- [9] H. Shim and S. Lee, "Recovering Translucent Objects using a Single Time-of-Flight Depth Camera," IEEE Transaction on Circuits and Systems for Video Technology, 2015.

情報処理学会研究報告 IPSJ SIG Technical Report

- [10] F. Heide, L. Xiao, A. Kolb, M. B. Hullin, and W. Heidrich, "Imaging in scattering media using correlation image sensors and sparse convolutional coding," Optics express, Vol.22, Issue 21, pp. 26338–26350, 2014.
- [11] F. Heide, W. Heidrich, M. Hullin, and G. Wetzstein, "Doppler Time-of-Flight Imaging," ACM Transaction on Graphics (ToG), 2015.
- [12] I. Gkioulekas, A. Levin, F. Durand, and T. Zickler, "Micron-scale Light Transport Decomposition Using Interferometry," ACM Transaction of Graphics (ToG), 2015.
- [13] S. Park, M. Park, and M. Kang, "Super-Resolution Image Reconstruction: A Technical Overview," IEEE Signal Proc. Mag., vol.20, no.3, pp. 21-36, 2003